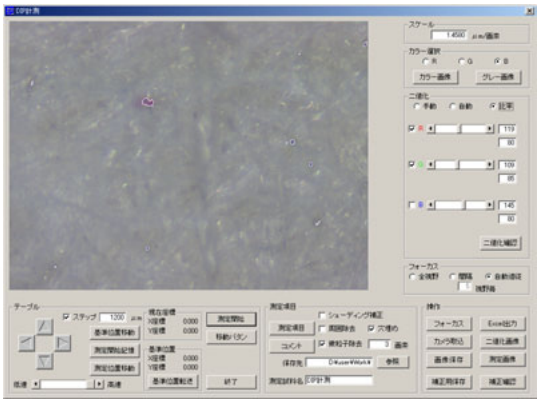
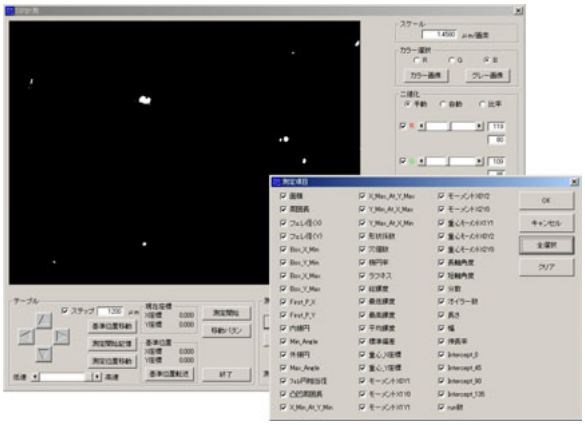
微細異物測定装置 DIP-2000

自動XYステージとオートフォーカスにより全自動測定



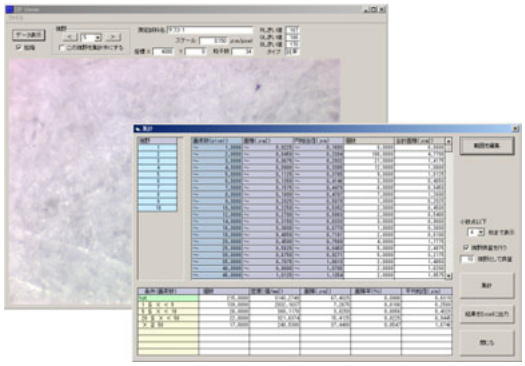


（特徴）

- 0.5μmまでの微細異物計測
- オートフォーカス装置による鮮明な画像
- ジョイスティック付き自動XYステージにより操作性向上
- 色付き粒子の測定も可能
- 粒径、面積、形状ほか51種類の測定項目
- 専用ビューアにより画像と対比しながらデータ確認が可能

（用途例）

- DIP処理後の残インキ測定
- メンブレンフィルター上の粒子計測



OSI Oji Scientific Instruments 王子計測機器株式会社

〒660-0811 兵庫県尼崎市常光寺4-3-1
Tel:06-6487-4916
Fax:06-6489-1301
http://www.oji-keisoku.co.jp